04:12

Диагностика нестационарных возмущений плотности плазмы

© Д.В. Янин, А.В. Костров, А.И. Смирнов, А.В. Стриковский

Институт прикладной физики РАН, 603950 Нижний Новгород, Россия e-mail: dyanin@appl.sci-nnov.ru

(Поступило в Редакцию 8 декабря 2006 г. В окончательной редакции 2 апреля 2007 г.)

Изучены возможности резонансного СВЧ-зонда на отрезке двухпроводной линии применительно к диагностике нестационарных процессов в магнитоактивной плазме, сопровождающихся малыми возмущениями плазменной концентрации.

PACS: 52.70.-m

Введение

При исследовании электродинамических характеристик веществ в СВЧ-диапазоне широко используются распределенные резонансные системы [1]. При внесении образца в область, занятую полем, резонансная кривая датчика изменяется (например, смещается ее максимум и увеличивается ширина). По этим изменениям можно судить об электрических и магнитных свойствах изучаемого объекта. Простейшим распределенным резонатором в СВЧ-диапазоне является отрезок двухпроводной линии. Сделанные на его основе датчики применяются не только при исследовании опытных образцов, но и для диагностики различных природных и искусственных сред [2].

Для локальных измерений концентрации плазмы, например, успешно используется так называемый резонансный СВЧ-зонд, представляющий собой отрезок двухпроводной линии, закороченный с одной стороны и разомкнутый с другой [3]. В сравнении с традиционно применяемыми в плазменных экспериментах ленгиюровскими зондами результаты измерений с помощью СВЧ-зонда в линейном режиме определяются только плотностью плазмы и не зависят от электронной температуры. В [4] исследовались нелинейные эффекты, связанные со стрикционным воздействием СВЧ-полей на плазму вблизи проводов резонатора, в частности, было показано, что зонд можно применять и для измерений электронной температуры.

В настоящей работе изучаются возможности резонансного СВЧ-зонда на отрезке двухпроводной линии применительно к диагностике нестационарных процессов в магнитоактивной плазме, связанных с малыми возмущениями плазменной концентрации.

1. Методика измерений нестационарных возмущений плотности плазмы

Плазменный СВЧ-зонд, используемый для диагностики низкотемпературной плазмы, схематически изображен на рис. 1. Зонд представляет собой четвертьволновый резонатор на отрезке двухпроводной линии, закороченной с одной стороны и разомкнутой с другой, выполненный из медной проволоки длиной 8 и диаметром 0.2 mm, расстояние между проводами — 2 mm. Возбуждение резонатора и прием его отклика осуществляется со стороны закороченного конца при помощи петель магнитной связи диаметром 2 mm. Собственная частота резонатора — $\omega_0/2\pi=8\,\mathrm{GHz}$, добротность — $Q_0\approx 100$.

Резонансная частота $\omega_{\rm res}$ СВЧ-зонда, помещенного в плазменный объем, в случае слабозамагниченной плазмы ($\omega_{\rm res}^2\gg\omega_{\rm pe}^2\gg\omega_{\rm He}^2$, $\omega_{\rm pe}$ — плазменная частота, $\omega_{\rm He}$ — электронная гирочастота) определяется концентрацией N плазмы, окружающей резонатор [2]:

$$\omega_{\text{res}}^2 = \omega_0^2 + \omega_{\text{pe}}^2, \tag{1}$$

$$\omega_{\text{pe}} = \sqrt{\frac{4\pi e^2 N}{m}}.$$

Малое возмущение электронной плотности плазмы $\delta n(t)$, $(\delta n \ll N)$ вызывает изменение резонансной частоты. Для сигнала с фиксированной частотой ω_m вариация резонансной частоты $\delta \omega_{\rm res}(t)$ приводит к появлению амплитудной модуляции сигнала $\delta U_{\rm res}(t)$, причем

$$\delta U_{
m res}(t) pprox rac{dU_{
m res}(\omega_m)}{d\omega} \, \delta \omega_{
m res}(t),$$

где $U_{\rm res}(\omega)$ — резонансная характеристика СВЧ-зонда в плазме с плотностью N.

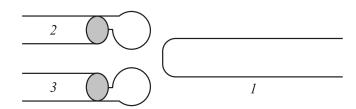


Рис. 1. Схема СВЧ-зонда: I — резонатор, 2 и 3 — возбуждающая и приемная линии.

Если выбрать рабочую точку на резонансной кривой в области ее наибольшей крутизны, то

$$\delta U_{\rm res}(t) \approx Q \, \frac{{\rm max}(U_{\rm res})}{\omega_{\rm res}} \, \delta \omega_{\rm res}(t),$$
 (2)

 $Q=rac{\omega_{
m res}}{\delta\omega}$ — добротность системы, $\Delta\omega$ — полуширина резонансной кривой.

Учитывая (1) и (2), нетрудно получить связь $\delta U_{\rm res}(t)$ с величиной возмущения плотности $\delta n(t)$ [3]:

$$\frac{\delta U_{\rm res}(t)}{\max(U_{\rm res})} \approx \frac{Q}{2\left(1 + \frac{\omega_0^2}{\omega_{\rm pe}^2}\right)} \frac{\delta n(t)}{N}.$$
 (3)

Ограничения данного способа диагностики δn связаны с характерным временем вомущения T, величина которого должна быть больше времени затухания колебаний в резонаторе $Q/\omega_{\rm res}$

$$T > Q/\omega_{\rm res} \sim 2 \cdot 10^{-9} \, \rm s.$$

Описание экспериментальной установки

Исследования возможностей резонансного СВЧ-зонда на отрезке двухпроводной линии для диагностики нестационарных возмущений плотности плазмы проводились на экспериментальной установке "Крот" [4]. Стенд представлят собой вакуумную камеру диаметром 3 и длинной 10 m (рис. 2). Плазма создавалась с помощью индукционного высокочастотного пробоя ($f=5\,\mathrm{MHz}$, $\tau_\mathrm{pulse}=1\,\mathrm{ms},\,B_0=80\,\mathrm{G}$) в атмосфере аргона при давлении $5\cdot10^{-4}\,\mathrm{Torr}$. Эксперименты проводились в режиме распадающейся плазмы, т.е. после выключения высокочастотного источника. Характерное время распада плазмы порядка $10\,\mathrm{ms}$.

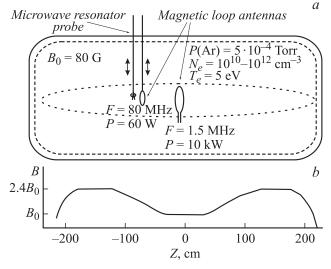


Рис. 2. Схема экспериментальной установки "Крот" (a); распределение магнитного поля (b).

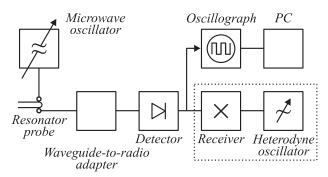


Рис. 3. Блок-схема системы для измерения малых возмущений плотности плазмы

В экспериментах использовались две экранированные рамочные антенны: одновитковая, радиусом 1 сm, толщина провода 3 mm, и двухвитковая, радиусом 10 cm, сделанная из провода диаметром 2.5 cm. Плоскости рамок ориентированы вдоль линий внешнего магнитного поля. К антеннам прикладывался импульс высокочастотного тока длительностью $\tau_{\text{pulse}} = 1 \text{ ms.}$ Флуктуации электронной плотности фиксировались при помощи подвижного в радиальном направлении СВЧ-зонда.

Блок-схема системы измерения представлена на рис. 3. Генератор при помощи коаксиального кабеля подключался к возбуждающей петле связи СВЧ-зонда. Сигнал с приемной петли связи передавался на коаксиальноволноводный переход (КВП), после которого детектировался. Сигнал с детектора, соответствующий резонансной кривой зонда, подавался на вход гетеродинного приемника (полоса $\Delta f = 100\,\mathrm{kHz}$, чувствительность $\sim 1\,\mu\mathrm{V}$), регистрирующего величину амплитудной модуляции резонансной кривой СВЧ-зонда, вызванную малыми возмущениями плотности плазмы. Видеосигнал с приемника оцифровывался осциллографом и записывался в компьютер.

3. Обсуждение экспериментальных результатов

Измерения проводились в плазме с плотностью $N=3\cdot 10^{11}\,\mathrm{cm}^{-3}$ и температурой $T_c=1.5\,\mathrm{eV}$ при величине магнитного поля $B_0=80\,\mathrm{G}$ на разных расстояниях от плоскости излучающей рамочной антенны радиусом $R=1\,\mathrm{cm}$. Частота сигнала, подводимого к антенне, $80\,\mathrm{MGz}$, мощность генератора $60\,\mathrm{W}$.

Характерные осциллограммы сигналов после детектора и на выходе приемника, соответствующие резонансной кривой СВЧ-зонда в распадающейся плазме и ее изменению при появлении в плазме возмущений плотности с частотой 80 MHz, представлены на рис. 4.

На рис. 5, a изображено радиальное распределение амплитуды колебаний электронной плотности δn на расстоянии 1 cm от плоскости рамочной антенны. Как видно из этого рисунка, δn имеет минимум при r=0, увеличивается на интервале от 0 до R и затем спадает с

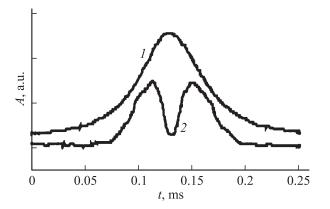
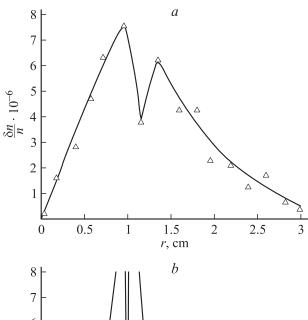


Рис. 4. Характерные осциллограммы: 1 — сигнал после детектора, соответствующий резонансной кривой СВЧ-зонда в распадающейся плазме; 2 — сигнал на выходе приемника, соответствующий изменению резонансной кривой при появлении в плазме возмущений плотности с частотой $80\,\mathrm{MHz}$.



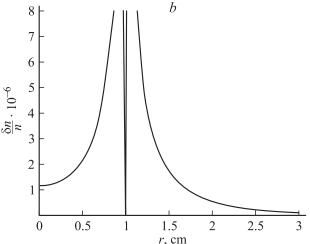


Рис. 5. Радиальное распределение δn на расстоянии 1 cm от плоскости рамочной антенны радиусом 1 cm: a — эксперимент; b — теория.

характерными масштабом $\sim R$. Величина относительного возмущения плотности $\delta n/N \sim 10^{-5} - 10^{-6}$.

Сравним экспериментальные результаты с теоретическим расчетом нестационарных возмущений электронной плотности $\delta n({\bf r},t)$, создаваемых кольцевым электрическим током в нижнегибридном диапазоне частот, что соответствует условию эксперимента.

Итак, пусть плотность тока задается соотношением

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = \boldsymbol{\varphi}^0 I_0 \delta(r-a) \, \delta(z) e^{i\omega t} \tag{4}$$

 $(a - pадиус кольца; r, \varphi, z - цилиндрические координаты), а частота <math>\omega$ лежит в интервале

$$\sqrt{\omega_{\mathrm{He}}\omega_{\mathrm{Hi}}} < \omega < \omega_{\mathrm{He}} \ll \omega_{\mathrm{pe}}$$

 $(\omega_{\rm He}$ и $\omega_{\rm Hi}$ — соответственно циклотронные частоты электрона и иона, $\omega_{\rm pe}$ — плазменная электронная частота).

Нестационарная компонента плотности $\delta n(\mathbf{r},t)$, возбуждаемая током (4), связана с электрическим полем в области витка уравнением Максвелла

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 4\pi e \delta n(\mathbf{r}, t).$$

Таким образом, задача о пространственном распределении флуктуаций плотности плазмы сводится к определению дивергенции создаваемого источником электрического поля. Для численного расчета $\delta n({\bf r},t)$ можно воспользоваться результатом работы [5], где поля рамочной антенны записываются в виде спектрального разложения по собственным волнам магнитоактивной плазмы. В соответствии с [6] в цилиндрической геометрии компоненты электрического поля $\Phi_m = (E_r, E_z)$ представимы в следующем виде:

$$\begin{split} \Phi_{m} &= \sum_{l=e,o} \chi_{l} \int_{0}^{\infty} F_{lm}(k_{\perp}) J_{n}(k_{\perp}r) \exp\left(-ik_{l_{\parallel}}|z|\right) dk_{\perp}, \\ F_{lm}(k_{\perp}) &= I_{0} \frac{2\pi}{c} k_{0}^{2} a \frac{g}{\varepsilon_{\parallel}} \\ &\qquad \times \frac{k_{\perp} f_{lm}(k_{\perp}) J_{1}(k_{\perp}a)}{[k_{\perp}^{4} (1 - \varepsilon_{\perp}/\varepsilon_{\parallel})^{2} - 4k_{\perp}^{2} k_{0}^{2} g^{2}/\varepsilon_{\parallel} + 4k_{0}^{4} g^{2}]^{1/2}}, \\ f_{l_{1}} &= -i \frac{k_{\perp}^{2} - k_{0}^{2} \varepsilon_{\parallel}}{k_{l_{\parallel}}^{2}}, \quad f_{l_{2}} &= \frac{k_{\perp}}{k_{0}} \operatorname{sign}(z), \\ k_{\parallel e,o} &= \left[k_{0}^{2} \varepsilon_{\perp} - \frac{k_{\perp}^{2}}{2} \left(1 + \frac{\varepsilon_{\perp}}{\varepsilon_{\parallel}}\right) + \chi_{e,o} \sqrt{\frac{k_{\perp}^{4}}{4} \left(1 - \frac{\varepsilon_{\perp}}{\varepsilon_{\parallel}}\right)^{2} - k_{\perp}^{2} k_{0}^{2} \frac{g^{2}}{\varepsilon_{\parallel}} + k_{0}^{4} g^{2}}\right]^{1/2}, \\ n &= 0 \ (m = 2), \quad n = 1 \ (m = 1), \quad \chi_{o} = -1, \quad \chi_{e} = 1. \end{split}$$

Индексы "o" и "e" отвечают волновым векторам соответственно обыкновенной (экспоненциально затухающей) и необыкновенной (распространяющейся) волн;

 $arepsilon_\perp, g, arepsilon_\parallel$ — компоненты тензора комплексной диэлектрической проницаемости плазмы:

$$egin{align} arepsilon_{ot} &= 1 + rac{\omega_{
m pe}^2}{\omega_{
m He}^2 - \omega^2}, \quad g = -rac{\omega_{
m pe}^2 \omega_{
m He}}{\omega(\omega_{
m He}^2 - \omega^2)}, \ &arepsilon_{\|} &= 1 - rac{\omega_{
m pe}^2}{\omega^2}. \end{aligned}$$

Параметры плазмы и характеристики излучающей рамочной антенны в численном моделировании соответствовали условиям эксперимента. Расчет показывает, что возмущения электронной плотности плазмы, вызванные ближним ВЧ-полем антенны, локализованы вблизи провода рамки. На рис. 5, в приведена теоретическая зависимость модуля относительного возмущения электронной плотности на частоте 80 МНz от радиуса при $a = 1 \, \text{cm}$ на расстоянии 1 cm от плоскости кольца. Эта зависимость качественно совпадает с экспериментальной (рис. 5, a). Отсутствие резкого провала вблизи провода у экспериментальной кривой и более плавное спадание при удалении, по сравнению с теоретическими результатами, связано с конечной длиной СВЧрезонатора (зонд фиксирует лишь интегральное значение плотности на длине четвертьволнового отрезка) и с конечной толщиной провода рамки, не учитываемой в теоретических идеализациях. В работе [7] при исследовании ближнего магнитного поля рамочной антенны наблюдалось подобное расхождение экспериментальных результатов и численных расчетов, выполненных для витка из бесконечно тонкого провода.

В качестве еще одного примера демонстрации возможностей резонансного СВЧ-зонда для диагностики нестационарных возмущений плазменной концентрации рассматривается случай взаимодействия интенсивного высокочастотного излучения с магнитоактивной плазмой на частотах, близких к нежнегибридной ($\omega \sim \omega_{lh}$). Антенна радиусом 10 cm подключалась и генератору с частотой 1.5 MHz и мощностью 10 kW. Внешнее магнитное поле составляло 80 G. Во время работы накачки в камере оказывалось реализованным условие $\omega_{pe} \gg \omega_{He}$,

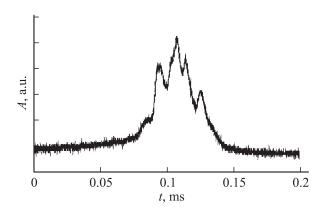


Рис. 6. Осциллограмма резонансной кривой в области нижнегибридного резонанса. Частота возмущения плотности $f \approx 56\,\mathrm{kHz}, \delta n/N \sim 10\%$.

при этом частота нижнегибридного резонанса не зависела от плотности плазмы и определялась только величиной магнитного поля: $\omega_{\text{lh}} = \sqrt{\omega_{\text{Hi}}\omega_{\text{He}}}$.

Из-за неоднородности внешнего магнитного поля (рис. 2,b) на расстоянии $100\,\mathrm{cm}$ от плоскости рамки частота нижнегибридного резонанса ω_{lh} совпадает с частотой подводимого к антенне сигнала, т.е. реализуется условие $\omega_{\mathrm{pamp}} = \omega_{\mathrm{lh}}$. В этой области из-за интенсивного взаимодействия волны накачки с плазмой при помощи СВЧ-зонда зафиксирована низкочастотная модуляция плотности плазмы.

На рис. 6 показана характерная осциллограмма резонансной кривой, соответствующая возмущениям электронной плотности порядка 10% на частота $f\approx 56\,\mathrm{kHz}$.

Заключение

Таким образом, можно утверждать, что резонансный СВЧ-зонд позволяет фиксировать гармонические возмущения плотности $\delta n/n$ порядка $10^{-5}-10^{-6}$. Полученная с его помощью информация о пространственной структуре δn хорошо согласуется с теоретическими расчетами. Пространственное разрешение измерительной системы ограничивается лишь размерами резонатора, фиксирующего интегральное значение плотности плазмы на длине четвертьволнового отрезка. Следует особо отметить, что пользоваться предлагаемой методикой можно только для возмущений с характерной длительностью, превышающей время затухания колебаний в резонаторе.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант $N_{\rm P}$ 07-02-01023-а), Федерального агентства по науке и инновациям (ФЦНТП "Исследования и разработка по приоритетным направлениям развития науки и техники" и грант НШ-1087.2006.2).

Список литературы

- [1] Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. М.: Физматгиз, 1963. 404 с.
- [2] Костров А.В., Костров В.А., Смирнов А.И., Янин Д.В., Стриковский А.В., Пантелеева Г.А. Диагностика неоднородных и нестационарных сред с помощью резонансного СВЧ-зонда на отрезке двухпроводной линии. Препринт ИПФ РАН № 707. Н. Новгород, 2006. 24 с.
- [3] Stenzel R.L. // Rev. Sci. Instr. 1976. Vol. 47. N 5. P. 603–607.
- [4] Кондратьев И.Г., Костров А.В., Смирнов А.И., Стриковский А.В., Шашурин А.В. // Физика плазмы. 2002. Т. 28. № 11. С. 977–983.
- [5] Костров А.В., Стриковский А.В., Чугунов Ю.В., Шашурин А.В. и др. Экспериментальный стенд "Крот" для лабораторного моделирования космических явлений. Препринт ИПФ РАН № 510. Н. Новгород, 1999. 30 с.
- [6] Заборонкова Т.М., Костров А.В., Кудрин А.В., Смирнов А.И., Шайкин А.А. // Изв. вузов. Радиофизика. 1996. Т. 39. № 2. С. 192–202.
- [7] Коробков С.В., Гущин М.Е., Костров А.В., Стриковский А.В., Краффт К. // Физика плазмы. 2007. Т. 33. № 2. С. 120–127.